PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2001105180 A

(43) Date of publication of application: 17.04.01

(51) Int. CI

B23K 35/363

B23K 35/14

B23K 35/22

H05K 3/34

(21) Application number: 11283870

(22) Date of filing: 05.10.99

(71) Applicant:

SHOWA DENKO KK

(72) Inventor:

SHOJI TAKASHI **AMITA HITOSHI**

MURASE NORIKO

(54) SOLDERING FLUX

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a soldering flux, solder paste and wire solder which are excellent in solderability as well as joined assemblies of circuit boards and electronic parts COPYRIGHT: (C)2001, JPO

dealing with fine pitching and the diversification of parts.

SOLUTION: Rosin having an acid value ranging from 150 to 250 and a softening point ranging from 120 to 200°C is added to the flux.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-105180 (P2001-105180A)

(43)公開日 平成13年4月17日(2001.4.17)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)		
B 2 3 K 35/36	3	B 2 3 K 35/363	C 5E319		
			E		
35/14	l I	35/14	В		
35/22	3 1 0	35/22	3 1 0 A		
H05K 3/34	503	H05K 3/34	5 0 3 Z		
		審査請求 有	請求項の数10 OL (全 5 頁)		
(21)出願番号 特願平11-283870		(71)出願人 000002	004		
		昭和電	工株式会社		
(22)出顧日	平成11年10月5日(1999.10.5)	東京都	港区芝大門1丁目13番9号		
		(72)発明者 荘司	孝志		
		千葉県	千葉市緑区大野台1丁目1-1 昭		
		和電工	株式会社総合研究所内		
		(72)発明者 網田	仁		
		千葉県	千葉市級区大野台1丁目1-1 昭		
		和電工	株式会社総合研究所内		
		(74)代理人 100094	237		
		弁理士	矢口 平		
			最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 はんだ付けフラックス

(57)【要約】

【課題】はんだ付け性の優れたはんだ付けフラックス、はんだペースト、糸はんだ、並びにファインピッチ化、部品の多様化に対応した、回路板及び電子部品の接合物を提供する。

【解決手段】フラックスに酸価が150~250の範囲で、軟化点が120~200℃の範囲のロジンを添加する。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】酸価が150~250の範囲で、軟化点が 120~200℃の範囲のロジンを含むことを特徴とす るはんだ付けフラックス。

【請求項2】酸価が150~250の範囲で、軟化点が 120~200℃の範囲のロジンを、はんだ付けフラッ クス中のロジン全量に対する比率で30wt%以上含む ととを特徴とするはんだ付けフラックス。

【請求項3】請求項1または2に記載のはんだ付けフラ ースト。

【請求項4】はんだ粉が鉛を含まないことを特徴とする 請求項3に記載のはんだペースト。

【請求項5】請求項1または2に記載のはんだ付けフラ ックスから作製したフロー用液状フラックス。

【請求項6】請求項1または2に記載のはんだ付けフラ ックスとはんだ合金とを含むことを特徴とするヤニ入り

【請求項7】はんだ合金が鉛を含まないことを特徴とす る請求項6に記載のヤニ入り糸はんだ。

【請求項8】請求項3または4に記載のはんだペースト を用いて作製した回路板及び電子部品の接合物。

【請求項9】請求項6または7に記載の糸はんだを用い て作製した回路板及び電子部品の接合物。

【請求項10】請求項5に記載のフロー用液状フラック スを用いて作製した回路板及び電子部品の接合物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、はんだ付けフラッ クス、及びこれを用いた、はんだペースト、糸はんだ、 フロー用液状フラックス、並びに、該はんだペースト、 糸はんだ、液状フラックスを用いて作製した回路板及び 電子部品の接合物に関する。

[0002]

【従来の技術】はんだペースト、糸はんだ、フロー用液 状フラックス等は、エレクトロニクス産業において電子 部品を表面実装するために用いられている。最近、電子 製品の小型化のため、回路基板のファインピッチ化が要 求され、ファインピッチの部品、例えば0.3mmピッ イプのLSI、さらにはCSP (Chip Size Package) などの使用が増加している。このた め、はんだペースト、糸はんだ等には、ファインピッチ への対応が要求されている。このような産業界の要望に 応えるため、はんだペースト中のはんだ粒子の平均粒子 径を下げることや、糸はんだの細線化がなされている が、特にはんだペーストの場合には、はんだ粉末とフラ ックスとの接触面積が増大し、はんだ粉末の酸化によ り、保存安定性やはんだ付け性等に問題を残している。 また、最近は環境問題から、鉛を含まないPbフリーは 50 【0006】

んだが推奨されており、これに対応してPbフリーはん だに移行すべく開発が進められている。この中で特に有 望なものとして注目されているSn-Zn系のはんだ は、通常のSn-Pb系のはんだより更にはんだ付け性 が悪い。これはZnがPbに比べ酸化が起こりやすい為 である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】はんだ付け性が低下す る原因の1つに、はんだペーストのプレヒート段階、リ ックスと、はんだ粉とを含むことを特徴とするはんだべ 10 フロー時、および、はんだ金属の溶融時にはんだ金属の 酸化が起こり、未溶融のはんだ金属が基板上に残留した り、はんだボールが発生することがある。

> 【0004】本発明は、上記の問題点を解決し、はんだ 付け性に優れたはんだペースト、糸はんだ、フロー用液 状フラックスを提供し、ファインピッチ化、部品の多様 化等に対応した、回路板及び電子部品の接合物を提供す ることを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者は上記の課題を 20 解決すべく鋭意検討した結果、はんだペーストのプレヒ ート段階、リフロー時、および、はんだ金属の溶融時の はんだ金属の酸化を防ぐには、フラックス中のロジンの 特性が重要であり、酸価および軟化点が適正な範囲のロ ジンをフラックス中に添加することにより、はんだペー ストのプレヒート段階、リフロー時、および、はんだ金 属溶融時に、はんだ金属を還元雰囲気に保持してフラッ クスとの酸化反応を抑制し、また大気中の酸素とはんだ 金属との反応を抑制できることを見出し本発明を完成さ せた。即ち本発明は、[1]酸価が150~250の範 囲で、軟化点が120~200℃の範囲のロジンを含む ことを特徴とするはんだ付けフラックス、 [2]酸価が 150~250の範囲で、軟化点が120~200℃の 範囲のロジンを、はんだ付けフラックス中のロジン全量 に対する比率で30wt%以上含むことを特徴とするは んだ付けフラックス、[3][1]または[2]に記載 のはんだ付けフラックスと、はんだ粉とを含むことを特 徴とするはんだペースト、 [4] はんだ粉が鉛を含まな いことを特徴とする[3]に記載のはんだペースト、 [5] [1] または[2] に記載のはんだ付けフラック チのQFP(Quad Flat Package)タ 40 スから作製したフロー用液状フラックス、[6][1] または[2]に記載のはんだ付けフラックスとはんだ合 金とを含むことを特徴とするヤニ入り糸はんだ、「7〕 はんだ合金が鉛を含まないことを特徴とする [6] に記 載のヤニ入り糸はんだ、[8][3]または[4]に記 載のはんだペーストを用いて作製した回路板及び電子部 品の接合物、[9][6]または[7]に記載の糸はん だを用いて作製した回路板及び電子部品の接合物、[1

0] [5] に記載のフロー用液状フラックスを用いて作

製した回路板及び電子部品の接合物、に関する。

【発明の実施の形態】はんだ付けフラックスは、原料に 樹脂成分、有機酸成分、有機ハロゲン化合物、溶剤、チ クソトロピック剤等を配合したものである。本発明で は、このはんだ付けフラックスに、樹脂成分として酸価 が150~250の範囲、より好ましくは150~24 0の範囲で、軟化点が120~200℃の範囲、より好 ましくは120~140℃の範囲のロジンを添加する。 上記範囲のロジンの添加量は、フラックス中に含まれる 全ロジンに対する比率で好ましくは30 w t %以上、よ り好ましくは40 w t %以上とし、フラックス全量に対 10 する比率では、20~60wt%、より好ましくは40 ~55wt%の範囲とする。

【0007】ロジンの酸価とは、ロジン1g中に含まれ る遊離脂肪酸を中和するのに要する水酸化カリウム(K OH) のミリグラム数をいう。

【0008】ロジンの種類としては、上記の範囲の酸 価、軟化点を満たす、例えば、天然ロジン、不均化ロジ ン、重合ロジン、変性ロジン等を用いることができる。 【0009】ロジンの軟化点の測定については、環球法 による軟化点測定装置(ASTM規定No. D36およ 20 るのには、Znを含む合金組成を用いるのがよい。 びDIN 1995) により行う。また、ロジンの酸価 については、DIN 55935により、中性のエタノ ール (95%) とベンゼンの混液 (1:1) 50 m l に ロジン〇、6gを溶かし、フェノールフタレインを指示 薬として0.1NのKOHで滴定を行い測定する。

【0010】本発明のはんだ付けフラックスに使用でき るはんだ合金の金属組成としては、例えばSn-Pb 系、Sn-Pb-Ag系、Sn-Pb-Bi系、Sn-Pb-Bi-Ag系、Sn-Pb-Cd系が挙げられ - In系、Sn-Bi系、In-Ag系、In-Bi 系、Sn-Zn系、Sn-Ag系、Sn-Cu系、Sn -Sb系、Sn-Au系、Sn-Bi-Ag-Cu系、 Sn-Ge系、Sn-Bi-Cu系、Sn-Cu-Sb -Ag系、Sn-Ag-Zn系、Sn-Cu-Ag系、 Sn-Bi-Sb系、Sn-Bi-Sb-Zn系、Sn -Bi-Cu-Zn系、Sn-Ag-Sb系、Sn-A g-Sb-Zn系、Sn-Ag-Cu-Zn系、Sn-Zn-Bi系が挙げられる。

【0011】上記の具体例としては、Snが63wt %、Pbが37wt%の共晶はんだ(以下63Sn/3 7Pbと表す。)を中心として、62Sn/36Pb/ 2Ag, 62. 6Sn/37Pb/0. 4Ag, 60S n/40Pb, 50Sn/50Pb, 30Sn/70P b, 25Sn/75Pb, 10Sn/88Pb/2A g, 46Sn/8Bi/46Pb, 57Sn/3Bi/ 40Pb, 42Sn/42Pb/14Bi/2Ag, 4 5Sn/40Pb/15Bi, 50Sn/32Pb/1 8Cd, 48Sn/52In, 43Sn/57Bi, 9 7 ln/3 Ag, 58 Sn/42 ln, 95 ln/5 B 50

i, 60Sn/40Bi, 91Sn/9Zn, 96. 5 Sn/3. 5Ag, 99. 3Sn/0. 7Cu, 95S n/5Sb, 20Sn/80Au, 90Sn/10A g, Sn90/Bi7. 5/Ag2/Cu0. 5, 97 Sn/3Cu, 99Sn/1Ge, 92Sn/7.5B i/0.5Cu, 97Sn/2Cu/0.8Sb/0. 2Ag, 95. 5Sn/3. 5Ag/1Zn, 95. 5 Sn/4Cu/0. 5Ag, 52Sn/45Bi/3S b. 51Sn/45Bi/3Sb/1Zn, 85Sn/ 10Bi/5Sb, 84Sn/10Bi/5Sb/1Z n, 88. 2Sn/10Bi/0. 8Cu/1Zn, 8 9Sn/4Ag/7Sb, 88Sn/4Ag/7Sb/ 1Zn, 98Sn/1Ag/1Sb, 97Sn/1Ag /1Sb/1Zn、91. 2Sn/2Ag/0. 8Cu /6Zn, 89Sn/8Zn/3Bi, 86Sn/8Z n/6Bi, 89. 1Sn/2Ag/0. 9Cu/8Z nなどが挙げられる。また、はんだ粉末の場合、異なる 組成のはんだ粉末を2種類以上混合したものでもよい。 中でも、本発明のはんだ付けフラックスを好適に使用す

【0012】本発明のはんだ付けフラックスをヤニ入り 糸はんだに用いる場合は、フラックスに溶剤、チクソト ロピック剤を使用せず、それ以外の材料をロジンの軟化 点以上で調合し、常温で固化させて使用する。また、本 発明のはんだ付けフラックスは、フロー用の液状フラッ クスとしても使用できる。フロー用の液状フラックスに おいても、溶融したはんだが本発明のロジンで被覆され るため、溶融時におけるはんだ合金の角の発生やディウ ェット現象を抑制できる。本発明のはんだ付けフラック る。また最近のPb排除の観点からPbを含まないSn 30 スをフロー用液状フラックスとする場合は、イソプロピ ルアルコール等の溶剤を使用して40~70wt%程度 に希釈すればよい。

> 【0013】本発明のフラックス、はんだペーストおよ び糸はんだは、例えば、プリント配線板と電子部品を接 合して接合物を製造する際に好適に使用される。本発明 のフラックス、はんだペーストおよび糸はんだ等の使用 方法、並びに電子部品接合物の製造方法は、例えばはん だペーストの場合、はんだ付けを所望する部分に、印刷 法等ではんだペーストを塗布し、電子部品を載置し、そ の後加熱してはんだ粒子を溶融し凝固させることにより 電子部品を基板に接合する。

> 【0014】糸はんだは、はんだとて先温度を、プリン ト配線板の場合280~340°C程度に、端子配線の場 合320~370℃程度にして、所望する部分に接合す る。

> 【0015】フロー用液状フラックスは、あらかじめプ リント配線板に部品を取り付けた後に塗布し、予熱後、 溶融はんだ浴に浸漬されて接合を行う。

[0016]

40

【実施例】以下実施例をもって発明の内容をさらに具体

的に説明する。

【0017】(実施例1~2、比較例1~2)樹脂成分 として、酸価80、軟化点70℃の不均化ロジンと、酸 価150、軟化点120℃の重合ロジンを、フラックス 全量に対する比率で40 w t %、全ロジンに対する比率 は以下のようにした。

5

【0018】[実施例1]不均化ロジン40wt%、重 合ロジン60wt%

[実施例2] 重合ロジン100wt%

[比較例1]不均化ロジン100wt%

[比較例2]不均化ロジン90wt%、重合ロジン10 wt%

これに、フラックス全量に対する比率で、チクソトロビ ック剤として水添ヒマシ油を6wt%、パラトルエンス ルフォン酸-n-プロピルを0.5wt%、トリエチル アミンを2wt%、ジフェニールグアニジンHBrを 0.01 w t%、ヘキサブロモステアリン酸を0.34 wt%、溶剤としてプロピレングリコールモノフェニル エーテルを加えて100wt%とするはんだペースト用 フラックスを調製した。

【0019】実施例および比較例で作製したフラックス Elowt%, 86Sn/8Zn/6BiのPbフリー はんだ粉末を90wt%として配合し、はんだペースト を作製した。実施例1~2、比較例1~2の組成のはん だペーストをそれぞれ1枚の回路板に印刷し、LSI、 チップ抵抗、チップコンデンサーをはんだペースト上に 載置した後、リフロー熱源により加熱してはんだ付けし た。リフロー熱源には熱風炉を用いた。

【0020】リフロー条件は、プレヒートが温度130*

* ℃、または、170℃でプレヒート時間が80秒、リフ ローはピーク温度が220℃、200℃以上のリフロー 時間を50秒とした。

【0021】作製したプリント配線板および用いたはん だペーストについてはんだ付け性の評価を実施した。評 価方法としては、はんだペーストリフロー後の未溶融粒 子の存在状況及びはんだボールの発生状況により行っ た。具体的な測定方法を以下に示す。また、測定結果を 表1に示す。

10 【0022】(1)未溶融粒子

リフロー後のはんだが固まるまで、水平に放置し、その 後40倍の拡大鏡で基板上のパターン、および電子部品 の周囲の、未溶融粒子の発生状況を調べた。未溶融粒子 が1個でも見つかった場合を不合格とした。

【0023】(2)はんだボール

JIS Z-3284に準拠して測定を行った。アルミ ナ試験板にメタルマスクを用いて、はんだペーストを印 刷し、直径6.5mm、厚さ0.2mmの円状のパター ンを4個形成した。この試験板を130℃または170 20 ℃で1分間乾燥 (プレヒート) 後、235℃に加熱して はんだを溶解し、溶解後5秒以内に基板を水平にして取 り出した。基板上のはんだが固まるまで、水平に放置 し、その後20倍の拡大鏡ではんだの外観を、50倍の 拡大鏡で周囲のはんだボールの発生状況を調べた。はん だボールの発生状況がJISの判定基準で1,2を合格 とした。

[0024]

【表1】

No	ロジン	酸価	軟化点		プレヒート130℃		プレヒート170℃	
	'		(℃)	配合割合	未溶駐	はんだ	未溶融	はんだ
				(wt%)	粒子	ボール	粒子	ボール
	不均化ロジン	80	70	40	0	0	0 ,	0
	笛合ロジン_	150	120	60	L		·	
実施例2	置合ロジン	150	120	100	0	0	. 0	0
比較例1	不均化ロジン	80	70	. 100	×	0	×	×
	不均化ロジン	80	70	90	×	0	×	0
	重合ロジン	150	120	· 10		1		<u> </u>

【0025】実施例1~2において、本発明に示したフ ラックスを用いたところ未溶融粒子やはんだポールの発 生が大幅に防止できた。

【0026】更に、同様に91Sn/9Zn、63Sn /37Pbはんだ粉末を使用して同様の実験を行った が、全く同様の結果が得られた。

【0027】また実施例1~2のリフロー後のはんだ合 金の組織と従来のSn-Pb系はんだペーストのはんだ 合金組織とを比較したととろ、Sn-Pb系の場合、高 温環境下での結晶の粗大化が著しいのに対し、本発明の フラックスを用いたSn-Zn系合金では粗大化の傾向 が小さく、これによりはんだの機械的物性が向上しこれ を用いた実装配線板の寿命特性の向上が確認された。 [0028]

40 【発明の効果】本発明のはんだ付けフラックスを用いる ことにより、リフロー及び溶融後の未溶融粒子及びはん だボールの発生が防止でき、極めて優れたはんだ付け性 が得られた。特に本発明は、リフロー性、溶融性が悪い とされたPbフリーはんだにおいても、はんだ付け性を 格段に向上させ、その有効性が確認できた。

【0029】また本発明により、実装配線板のファイン ピッチ化、部品の多様化に対応した回路板及び電子部品 の接合物を提供することが可能となった。

フロントページの続き

(72)発明者 村瀬 典子

Fターム(参考) 5E319 BB05 CD21

千葉県千葉市緑区大野台1丁目1-1 昭 和電工株式会社総合研究所内